應用手冊 No. 098 P 1

產品:薯條

目標:使用多探針薯條穿刺治具測量薯條(薯片)的硬度

動作模式:穿刺測試

測試模式:

速度	測試模式	啟點	目標	延遲
1 mm/s	距離(壓)	20 gf	5 mm	0 sec

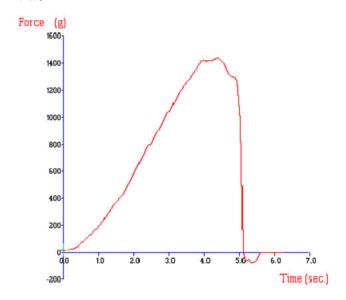
配件:

多探針薯條穿刺測試組、測試台

實驗設置:

將上部夾具(包含所有 2 毫米圓柱探針)安裝到稱重感測器支架上。將下部夾具旋入機器底座。在擰緊底座螺絲之前,向下移動上部夾具,將 2 毫米穿透圓柱探針穿過下部夾具孔的中心,確保探針與孔壁之間不接觸。抬起上部夾具。將 10 個晶片放入測試裝置並開始測試。

曲線圖:



上面的曲線是由烤箱烤製的薯片製成的,在 180°C 下烘烤 3 分鐘。

應用手冊 No. 098 P 2

實驗觀察:

最大力讀數(即最高峰)表示穿透晶片所需的力。這是晶片堅固性的指標。

計算項目:

図最大正力

結果:

樣品	平均最大正力	
	'堅固性'	
	(+/- S.D.)(g)	
А	1439.2 +/- 128.1	

備註:

- 薯片製造商通常對研究「板壽命」對薯片硬度的影響很感興趣。這包括在樣品從油中取出後立即進行測試,將樣品在下部夾具上進一步拉伸,然後在1分鐘、2分鐘等時間後再次進行測試。顯然,這需要樣品的長度大於90毫米,因為測試孔之間的距離不要太近,例如,間距不得小於5毫米。
- 在嘗試優化測試設定時,建議首次測試在硬度最高的樣品上進行,以預測所需的最大測試範圍,並確保測 試力足以測試所有後續樣品。